

物理译丛

蒸发法光谱分析文集

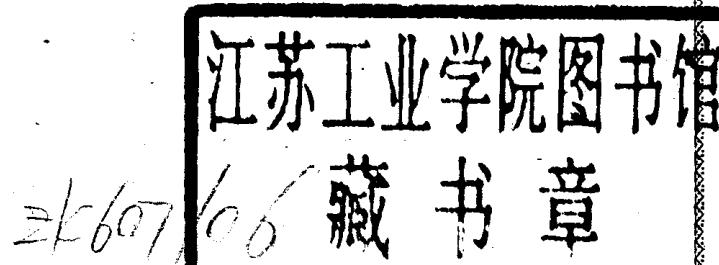
科学出版社

54.6465
222

物理译丛

蒸发法光谱分析文集

关景素·张正南 译



科学出版社

-1964-

內容簡介

蒸發法光譜分析是近年來在蘇聯發展起來的先進技術之一，它已在實踐中被證明為一卓有成效的方法，並被廣泛用來測定許多材料中的一系列微量杂质。這個方法具有一系列的優點，如靈敏度高，再現性好，等等。在用于分析重金屬及純半導體材料時，其優點尤為顯著。

蘇聯自1956年以來，曾在各有關雜誌上發表了一系列介紹這一方法的論文。本文集就是系統地選譯這些論文而編成的。

本文集譯自“分析化學”、“光學與光譜學”及“工廠實驗室”等三個雜誌，包括論文11篇。這些論文全面地討論了蒸發法光譜分析的原理、儀器、操作規程及優缺點，並報導了在測定某些材料中的杂质時所得到的結果。

本書可供各科學研究單位、學校、礦場的光譜學工作者閱讀。

物理译丛

蒸發法光譜分析文集

关景素 張正南 譯

*

科學出版社出版 (北京朝陽門大街117號)

北京市書刊出版業營業許可證出字第061號

中國科學院印刷廠印刷 新華書店總經售

*

1961年10月第一版

書號：2390 字數：88,000

1961年10月第一次印刷

開本：850×1168 1/32

(京)0001—7,300

印張：3 1/8 插頁：5

定价：0.64元

目 录

蒸发法及其在测定鈾中硼与其他一些杂质上的应用	(1)
在真空中蒸发杂质的方法的原理及其某些应用	(17)
用真空蒸发法测定鉻和鍍的化合物中的杂质	(31)
杂质冷凝度的测定	(40)
用真空蒸发法分析鉻	(55)
蒸发法在銅和鎳的純度分析上的应用	(62)
应用真空蒸发法进行高純度鋅的光譜分析	(71)
八氧化三鈾中鎘、鎳、銦、鎵、金、鎢和鉛的測定	(78)
蒸发法光譜分析	(81)
鉻中杂质鉀、鎘、錫、鉛和鎢的光譜測定	(98)
鎔的分析	(101)

蒸发法及其在测定鈾中硼与 其他一些杂质上的应用*

曼捷利斯塔姆(С. Л. Мандельштам)

謝明諾夫(Н. Н. Семенов) 图罗夫采娃(З. М. Туровцева)

(莫斯科苏联科学院列別捷夫物理研究所)

引言

利用重金属时,对这些金属的純度(对一系列杂质而言)提出了很高的要求。許多元素的含量不应超过 10^{-5} — $10^{-4}\%$ 。用化学方法分析这种浓度范围内的杂质是非常艰巨而費时的,并要求使用大量經過特殊純化过的試剂。制备这些試剂也是一个复杂而艰巨的任务。因此,采用光譜分析法来进行这些測定是十分自然的。但是在这种情况下,解决这个問題也碰到了非常严重的困难。在 10^{-3} — $10^{-4}\%$ 数量級的浓度范围内进行定量光譜分析問題直到最近尚未得到解决。重元素中尤其是鈾中的杂质的光譜分析測定,有着許多附加的特殊困难。锕系元素原子内参加光学跃迁的 $5f$, $6d$ 和 $7s$ 电子的結合能具有非常相近的数值,这些元素的电离电位低,容易生成氧化物。这就使得这些元素在紫外区域和可見区域的光譜变得非常复杂。它們形成了几乎是連續的、十分密集的譜綫,这些綫处在大概是由氧化物的固体粒子輻射所产生的很強的連續光譜上。

由于重金属光譜的这些特点,使得用一般光譜分析方法无法

* 本文譯自 *Ж. Анал. Хим.* 11, № 1, 9 (1956). 此方法的簡要說明曾在日内瓦科学會議上报告过(請閱“生产鈾的物理化学检查方法”一文,維諾格拉多夫(А. П. Виноградов), 1955 年)。

测定重金属中的杂质，不管其灵敏度有多么高；因此，就需要有一种在原理上是新的分析方法¹⁾。

經過长期的准备工作，我們証实了，由于鈾光譜存在着上述的特点，为了获得測定杂质时所需的灵敏度，必須保証：

1) 完全消除或者根本地減弱鈾線的光譜；2) 消除或者大大地減弱連續光譜；3) 当分析时有可能使用比一般的分析方法多得多的試样；4) 消除电极杂质的影响。在这些研究的过程中，我們拟定了一个新方法的原理，这个方法称为“蒸发法”，下面要对它作一简单的介紹。这个方法的基本原理是札依杰里（А. Н. Зайдель），卡里捷耶夫斯基（Н. И. Калитеевский），利比斯（А. В. Липис）和恰依卡（М. П. Чайка）同时独立地发展本方法真空方案的基础。

在我們工作的过程中，我們开始了解到斯克利布聶尔（Скрибнер）和木林（Муллин）^[2]的著作，在这个著作中闡明了高灵敏度的測定鈾中 33 种元素的方法。

方法的原理

方法的三个基本原理是：1) 試样的蒸发和光譜的激发过程分別进行；2) 需进行分析的杂质与試样的基体元素分离开；3) 进行所要測定的杂质的积累。

把被研究的試样放在小炭杯中，通电流加热至一定温度，使試样中的杂质蒸發出来。这些杂质的蒸气冷凝在放在小炭杯洞附近的炭或金属制的专门的接受器表面上。蒸发完毕后，带有冷凝物的接受器就作为电弧或火花的一个电极，激发出的光譜和平常一样是用摄譜仪記錄的。

这个方法能够得到下列結果：

1. 能够控制試样的分馏蒸发过程。选择小杯加热的温度，可以保証这样的蒸发状况，即在蒸发过程中只是具有比基体的揮发

1) 在文献[1]中列举了用普通方法（火花直接作用于金属电极）分析鈾所得到的結果。分析灵敏度果然比所需的小千分之一至万分之一。

性大的杂质蒸发出来。这就可以保证从光谱中几乎完全消除基体元素的谱线。

大家都知道，试样蒸发的调节在光谱分析时使用得相当广泛，这里可以指出一些方法，例如，把试样放到炭电极的不同深度的洞中，选择电极形状以调节把热转移给试样的条件，改变电弧的电流强度等等，我们所使用的方法可以使这个过程进行得更为细致，再现性更好。

2. 分析时可以使用更多的试样，从而提高分析的灵敏度。具体地说，我们使用了近2克的试样，当利用一般方法燃烧试样时，多于数毫克的试样大部分不能有效地燃烧。在采用一般方法燃烧试样时，试样称量的增加照例会增加燃烧时间，这就使得背景强度也相应地增大，因而不能使分析灵敏度提高。在采用蒸发法时，冷凝物质层即使在试样称量很大时也还是如此之薄，仅需几秒钟便可燃尽，因而不会出现显著的背景。使用大量的试样进行工作也可使试样的分析结果平均化。

3. 选择光谱激发源及激发条件，可以得到每个元素光谱激发的最佳条件。例如，在分析难激发的杂质时，可以使用火花。在一般的方法中是不采用火花的，因为火花不能使电极加热到足以使试样强烈地蒸发，并会生成很大的背景。但在用火花处理很薄的冷凝物质层时，火花的这两个缺点都没有影响。

4. 最后，这个方法在很大程度上能够避免由于缺乏不含待测杂质的电极材料所引起的困难。用蒸发法时，装试样的杯子加热到比电弧的阳极或阴极斑点低得多的温度，因此从小杯材料蒸发出来的杂质比在直接用炭作电极时少得多，特别是在测定硼时更为重要（见下文）。

蒸发法中所使用的各种元件在文献中有所描述。浦列也斯（Прейсс）用单独的加热器加热试样，利用试样的分馏蒸发，在测定一系列元素时得到很高的灵敏度^[3]。

在斯克利布聶尔和木林的著作中也实现了试样分馏蒸发原理，这是通过选择电极形状和电弧燃烧条件，并加入专门的“载体”

而达到的。然而，在这个方法中試样蒸发和光譜激发以及杂质积累这几个部分都沒有分开，也沒有消除电极杂质的影响。特別是由于这个原因，我們在用这个方法測定硼时未能保証所需要的灵敏度。

在弗列得(Фред),那赫特里布(Нахтиб)和托姆肯斯(Томкинс)^[4]的方法中很多元素的分析都达到了极高的灵敏度，在这个方法中試样轉化成溶液，将大量溶液放在电极上蒸发，生成冷凝物质薄层，然后在火花中燃烧。

最后，在罗烏茲(Роуз)^[5]和紹烏(Шоу)，德热波舒(Джепсуу)及阿連斯(Аренс)^[6]的工作中，試样蒸发和光譜激发也是分开的，沒有試样积累的部分¹⁾。

方法的实际应用

上述蒸发法的原理实际上是以下述方法来实现的。

从所要研究的金属試样或它的化合物中选出几克重的平均試样。把这个試样轉化成揮发性尽可能小的化合物——一般是用煅

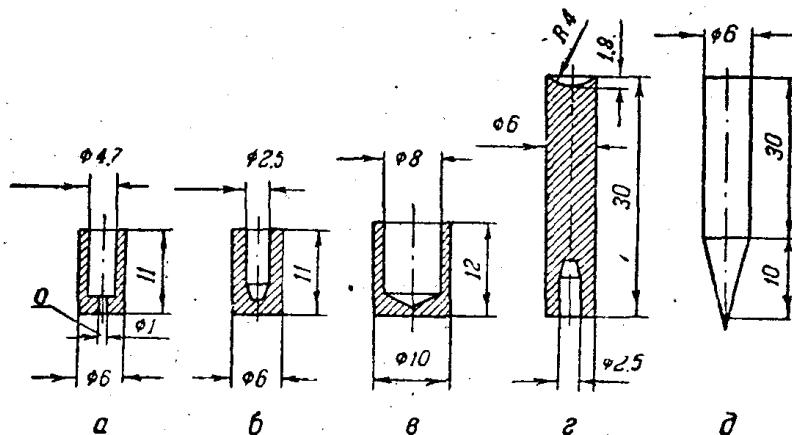


图 1 石墨小杯和电极的形状及尺寸

1) 在我們工作的第一阶段，也用专门加热器对裝有試样的小杯单独进行加热，而光譜激发用放在杯上的水平电极間的电弧进行。但結果的再现性不好，也沒有达到需要的灵敏度。

燒的方法轉化成氧化物。然後，將試樣很好地研磨，取出稱量，所稱的重量取決於任務的條件，可能是幾毫克到幾克。稱量放入用於蒸發試樣的石墨杯內。我們用於測定硼的杯子如圖 1a 所示。

在裝滿試樣以後，小杯用軟石墨做的小蓋蓋上，翻轉過來，從“0”孔中蒸發。為了便於把試樣放入杯中，使用圖 2 所示的設備。小杯插在孔 1 內，用螺旋 2 固定。試樣由漏斗 5 倒入。針 4 用於使試樣成一溝，以使試樣易於蒸發。斯克利布聶爾和木林曾使用過類似的溝，它在我們的條件下是極其有用的。在測定其他元素時，我們也採用過沒有蓋子的和尺寸不同的小杯（圖 1b, b）。

試樣的蒸發用專門的蒸發器來進行。曾經設計過幾種蒸發器模型，圖 3 表示了 ИС-3 型蒸發器。蒸發器由金屬板的底座 1，兩個支架 2，石墨刷 3 和有支架 10 的支柱 4 組成。石墨刷的支架 2 同時作冷卻器用；它們用橡皮管連接到水管上，水經過管子流過。支架當中有一個是活動的，可用把手 5 移向一邊。裝有試樣的小杯 6 放在石墨刷的中間。石墨刷用彈簧 7 均勻地壓緊，並以螺旋 8 來校正（活動的刷可在不大的範圍內繞水平軸 9 搖動）。

在支架 10 中放置用於冷凝蒸發產物的接受器，接受器的垂直移動是由螺旋 11 來進行的，接受器也可在兩個互相垂直的水平方向移動。根據具體任務的不同，接受器可用石墨或銅製成。測定硼時，我們用石墨製的接受器，其尺寸及形狀如圖 1r 所示。用銅作的接受器具有同樣的尺寸，其端面是一平面。接受器借助支架小錐度的摩擦力固定在支架上。在用銅接受器工作時，採用水冷卻。

在石墨刷的支架上接有功率為 5 千瓦的降壓變壓器的低壓繞組（10 伏），為調節小杯的加熱溫度，在變壓器初級線路上裝一自

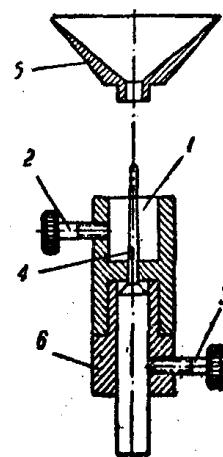


圖 2 用於把試樣放入
石墨小杯中的設備

耦变压器。

加热温度用带有消失灯丝的光学高温计来控制。为使高温计离蒸发器不致太远，用一放在蒸发器后数十厘米处的平面镜，在高温计中观察小杯的表面。高温计预先调到蒸发所需的温度，工作人员将杯之温度调到高温计的灯丝消失为止。在调高温计时，要校正因反射所产生的损失。为了控制蒸发温度，也采用过带检流计的光电管，但是，由于在这种情况下难于控制杯的加热的均匀度，所得的结果较坏。

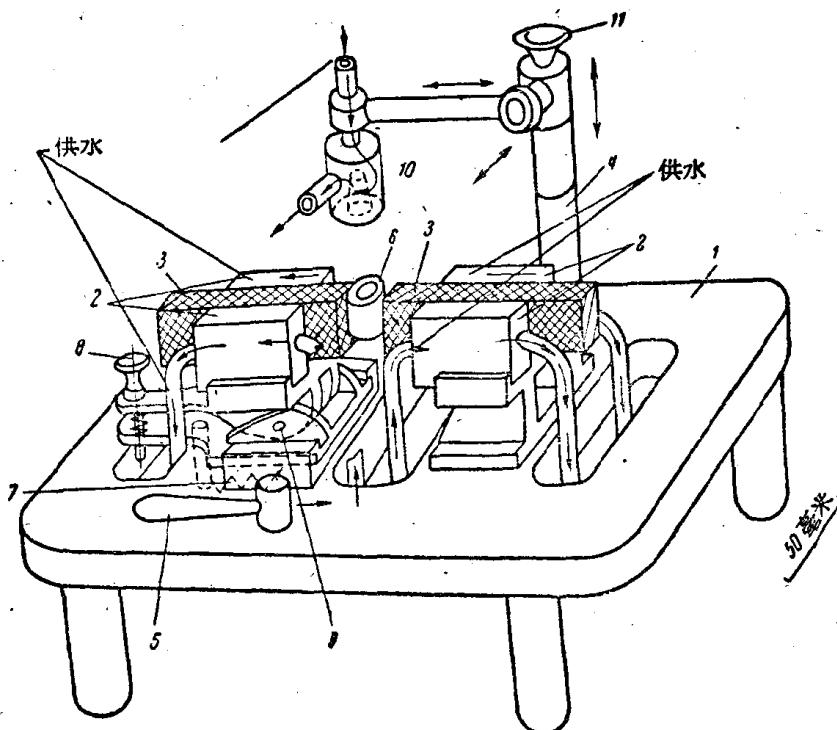


图3 IC-3 蒸发仪

为了制得合乎标准和方便起见，石墨杯、冷凝用的接受器和其他石墨零件是用专用小车床来制造的。曾设计过几种车床，MC-3型车床示于图4¹⁾。车床有一金属板基座1，在金属板基座上固定

1) 耶麦利扬诺夫(Д. В. Емельянов)和巴巴耶夫(В. Ф. Баев)两位工程师参加了设计蒸发器和车床的工作。

有車头 2 ,座架 3 和罩子 4 . 車头用一个小馬达 7 通过传动带来轉動。在座架 3 上放有可替換鼓輪 5 , 在車頭內放有帶不同夾具

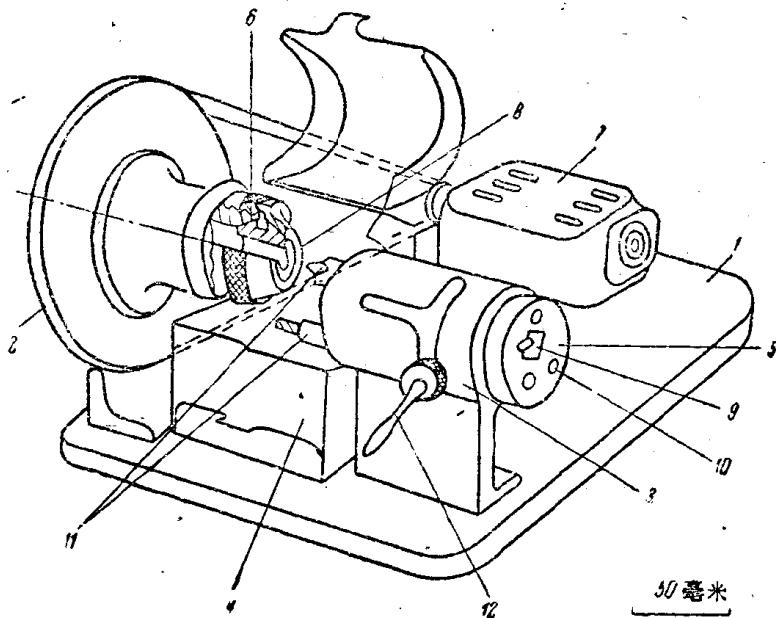


图 4 制造石墨小杯和电极的 MC-3 型車床

8 的卡盤 6 . 石墨零件的加工是用一套刀具和鉆头来进行，零件的切削則用銑刀来进行。所有石墨零件都用 10.5×10.5 毫米的半制品制造。半制品先通过鼓輪中的方孔 9 , 再用夹在卡盤 6 中的

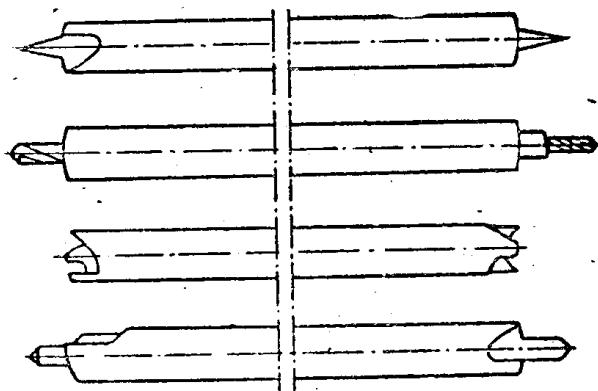


图 5 一套 鉆头

銑刀將其車成所需的直徑。然后用銑刀切成零件，每个零件用插在孔 10 中的鉆头 11 来加工。鉆头用手柄 12 来移动。某些鉆头示于图 5。石墨粉用除尘器除去。

为了得到光譜，冷凝产物在电弧或火花中燃燒。放电形式及其参数的选择，决定于具体任务的条件（待測元素的最灵敏線属于中性的或者游离的原子，凝聚状况，等等）。

带有冷凝物的接受器放在电极架上作为下电极。在使用石墨接受器时，为便于工作起見，石墨接受器插在夹于电极架上的尖的炭棒上。采用石墨棒或銅棒作为第二个电极。石墨棒的形状和尺寸示于图 1Δ。

摄譜和光譜图的处理是使用标准仪器用一般方法进行的。用上述方法我們曾制定了一系列测定鈾和其他金属內的杂质的方法。下面将叙述鈾內硼、銅、鐵、鎳和釷的测定。

硼 的 測 定

分析了八氧化三鈾 (U_3O_8)。在分析金属鈾时，把它在炉子中在 800°C 的温度下烧二小时，使金属鈾轉化成八氧化三鈾。

从被分析的部分中，用四分法取出 5.5—6 克試样，該試样用石英坩埚在馬弗炉內在 800°C 的温度下烧 30 分鐘。从这个試样中称出 5 克，加入 150 毫克“载体”。試样与载体的混合物在瑪瑙研鉢內仔細研磨 15 分鐘。在試样中加入“载体”的办法在斯克利布聶尔和木林的著作中已提到，并且在我們的条件下也很有效：光譜中硼及其他杂质的譜線強度在加入小量的某些元素时大大增強。我們試驗了用下列盐类作为这样的载体： AgCl , Cr_2O_3 , $\text{Cr}(\text{NO}_3)_3$, $\text{Co}(\text{NO}_3)_2$, $\text{Ni}(\text{NO}_3)_2$, CaCl_2 , CuNO_3 , AgNO_3 , Ag_2O , NaCl , KCl , $\text{Cd}(\text{NO}_3)_2$, $\text{Bi}(\text{NO}_3)_3$, $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$, $\text{Sn}(\text{NO}_3)_2$, SnCl_2 , $\text{Ga}_2(\text{NO}_3)_3$, $\text{Ga}_2(\text{SO}_4)_3$, Ga_2O_3 , $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$.

實驗表明，每种载体所要求的蒸发温度不一样，并且对試样中所含的各种元素所起的影响也不同。同时也确定了，如果試样中含有多量易揮发的杂质（如碱金属），那么，它們的作用如载体一

样，会引起硼綫強度的增強。

我們利用了由光譜純的氧化鎳和八氧化三鈾以 1:12 的比例組成的混合物作为载体，八氧化三鈾中含硼量不超过 $1-2 \cdot 10^{-5}\%$ (斯克利布聶爾和木林也用氧化鎳作为载体，其量为 2%).。我們也曾进行过这样的實驗，即不把鎳放在待蒸发的試样中，而是用噴霧器將它噴于冷凝用的接受器的表面上。結果觀察到硼綫的增強，但作用不稳定。

从带有载体的制备好的試样混合物中取出 250 毫克称量。为了加速分析的过程，我們沒有对每个試样进行称量，而是按体积将試样放入小杯內。已經确定，在严格保持小杯的尺寸和应用图 2 所示的裝样工具时，試样的标准裝样所給出的試样重量的再現性是良好的(重 250 毫克时，最大偏差不大于 ± 10 毫克，即 $\pm 4\%$)。

我們选择了最佳的蒸发条件：在 20 秒內把小杯加热到 1800°C ，并使小杯在这温度下保持 20 秒，这种条件所得的結果最好。

曾經专门地研究了选择冷凝用接受器表面形状的問題。結果證明，如果使其表面略呈凹状(如图 1 Γ 所示)，所得分析結果的再現性最好。这能够保証在用直流电弧处理該表面时，冷凝物燃烧得最为完全。对于电弧的第二个电极，图 1 Δ 所示的形状最佳。帶有試样冷凝物的接受器作为电弧的阳极。

进行分析时采用四个标准試样，一个は專門选定的基体，三个是在基体中加入硼而合成的。硼以硼酸溶液的形式加入。制备的标准試样中含硼量是：1) $c = c_0$, 2) $c = c_0 + 1 \times 10^{-5}\% \text{ B}$, 3) $c = c_0 + 3 \times 10^{-5}\% \text{ B}$, 4) $c = c_0 + 1 \times 10^{-4}\% \text{ B}$, c_0 是制备标准試样的基体内硼的初始含量，它先用多次化学分析方法进行测定，而后再直接用光譜法測定。每个标准試样內都加入适当數量的载体。

已經确定，分析八氧化三鈾試样和分析如上面所述轉化成八氧化三鈾的金属鈾試样时，要求用以相应基体制备的不同标准試样。曲綫間的位移达到硼含量的百分之几十。我們曾試圖以預先处理試样的方法使两个曲綫接近。采用过各种处理方法，然而，虽

然两种試样的結構在外表上相近，校正曲綫仍产生位移。后来，巴达舍娃(Е. Е. Баташева)发现，如果将硼以結晶的硼酸的形式加入标准試样中，则曲綫相互重合。

在摄譜时采用 ИСП-22 型摄譜仪。电弧的电流强度为 10 安，曝光时间为 6 秒。每个試样摄譜三次(此时，上电极不換)。在每个感光板上所有 4 个标准試样都摄譜三次。光譜图的处理用普通方法进行。測量 B 2497.73 埃譜綫的光度。

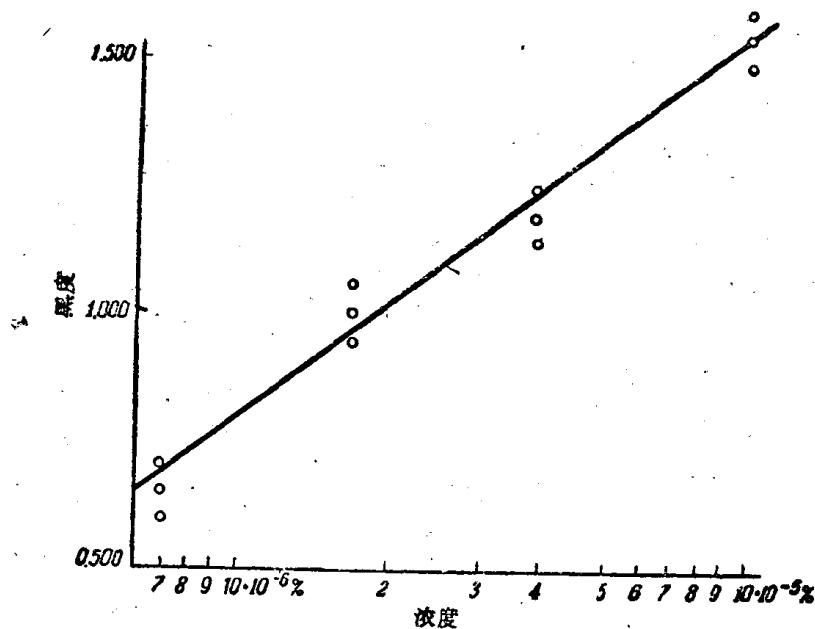


图 6 测定硼的校正曲綫

在图 6 中表示所得到校正曲綫的例子(基体内硼的含量 $c_0 = 7 \times 10^{-5}\%$)。分析精确度(按三个光譜的平均)是所测浓度的 10—15% 左右。为了举例說明，在表中引出了几个样品的化学分析結果和数个感光板的光譜分析結果的数据，按照該样品光譜分析結果的平均值計算出了单次分析的平均算术誤差。在某些情况下还作了重复的常用的化学分析，由表可看出，这样的重复分析通常使两种分析方法的結果趨近一致。

測定鉛中硼的結果(%)

序 号	試樣號	化學分 析數據 ($\times 10^{-5}$)	光譜分析數據 ($\times 10^{-5}$) , N 条光譜												平均值 ($\times 10^{-5}$)	單次分析的平 均算术誤 差 (%)
			131	132	133	135	136	137	138	139	140	141	142	143		
1	120	2.8	3.4	4.8	6.0	5.0	5.5	5.7	2.6	4.7	5.5	4.0	6.5	5.2	11	
2	123	2.7			1.6	1.7	1.6	2.0		2.4	2.3	1.6	1.4	2.2	18	
3	126	1.7			3.0	4.1	2.7	3.5		3.0	2.3	1.7	1.8	1.8	17	
4	206	1.6	2.2	2.1	3.0	2.8	2.7	2.2	2.6	2.3	2.6	3.0	3.5	3.3	12	
5	207	1.4	2.2	2.1	3.0	2.8	2.7	2.2	2.6	2.7	2.3	2.6	2.5	2.5	10	
6	210	1.2						2.6	2.7		2.3	1.8	1.8	2.2	16	
7	258	1.1					1.0	1.0	1.2			1.0	1.0	1.0	5	
8	269	1.1			1.6				1.5	1.7			1.6		6	
9	275	1.1							0.7	1.0	0.8		0.9	1.1	1.4	
10	416	2.5							2.7	2.7		3.0		2.3	2.7	
11	131	5.5			5.0	6.0	5.8	6.0						5.7	6	
12	161	4.8	2.2							2.4	2.2	3.0	2.4	2.5	10	
13	262	3.6	3.1								3.1	3.1	3.4	2.4	3.0	10
14	280	1.8		1.8						0.7	0.9	1.4	1.0	1.0	20	

應該指出，表上所列举的数据是在工作开始阶段用这个方法得到的；以后，随着这个方法的改进和实际經驗的获得，测量的精确度大大提高了。光譜方法和化学方法結果的一致性也大大地得到了改善。

由上述可得知，这个方法是以測量硼綫的絕對黑度为基础的。我們也曾往試样內加入各种比較元素，进行了測定相对強度的实验。曾試驗过 Ga, Ag, Cr, 但分析精确度沒有提高。考慮到采用所有工作条件的标准化，能保証获得足够的分析精确度，而加入比較元素会使工作复杂，因此，在这方面沒有进行进一步的实验。

在这个方法的灵敏度方面（这指可以測定的硼含量的下限），可以指出，我們所試驗过的最小的硼浓度是 $7 \times 10^{-6}\%$ 左右，在这个浓度时，硼綫黑度是 0.65 左右。只要不超出感光板特性曲綫的直綫区域，也可以在黑度更低的情况下工作；也可增加蒸发試样的称量。这使我們可以認為，方法的灵敏度还要高几倍。应当指出，在用光譜分析法測定硼时，主要的困难常常是在于采用各种純化方法，都不可能完全从石墨中除去硼；看来，硼是以碳化硼的形式留在石墨中。碳化硼本身的破坏，需要很高的温度；在一般方法中，以及在斯克利布聶尔和木林方法中，碳化硼的破坏温度在电弧和电极接触的地方会达到，該处温度达到 $3000—3500^{\circ}$ 。在蒸发法中，裝試样的石墨杯只加热到 $1800—2000^{\circ}$ ；在这个温度下碳化硼還不能分解，冷凝用的石墨接受器虽然和电弧接触，但是接触時間很短（曝光时间 6 秒），并且电流强度比較小。因此，如实验所表明，在蒸发法中，对石墨的純度可以不提出特別高的要求，并且它的純度也并不限制方法的灵敏度。

銅、鐵、鎳和鉻的測定

这些方法与上述測定硼的方法非常相近，因此，在这里我們只作簡略介紹。

分析銅是根据譜綫 Cu 3247.54 和 3273.96 埃，从浓度 $1 \times 10^{-4}\%$ 开始测定的。在图 7 中表示相应的校正曲綫。如果減少

电弧内铜的蒸气量，曲线斜度还可增加（图 8）。这是通过将试样量减少到 30 毫克，改变小杯的形状（图 1,6），并将电弧的电流强度减少到 5 安而达到的。

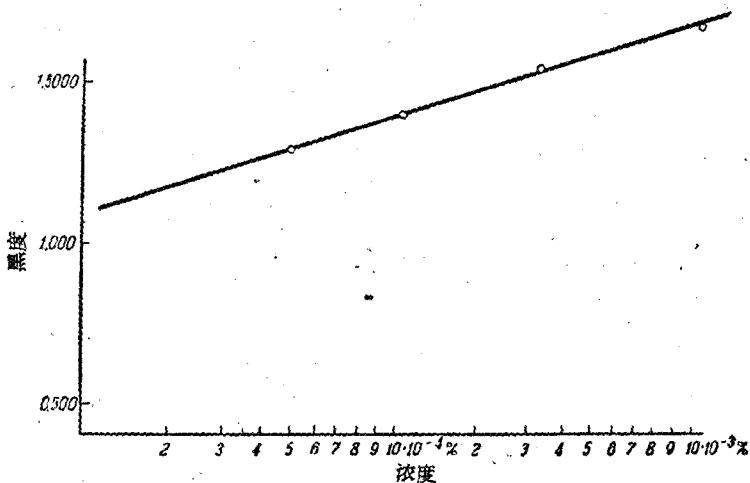


图 7 测定铜的校正曲线

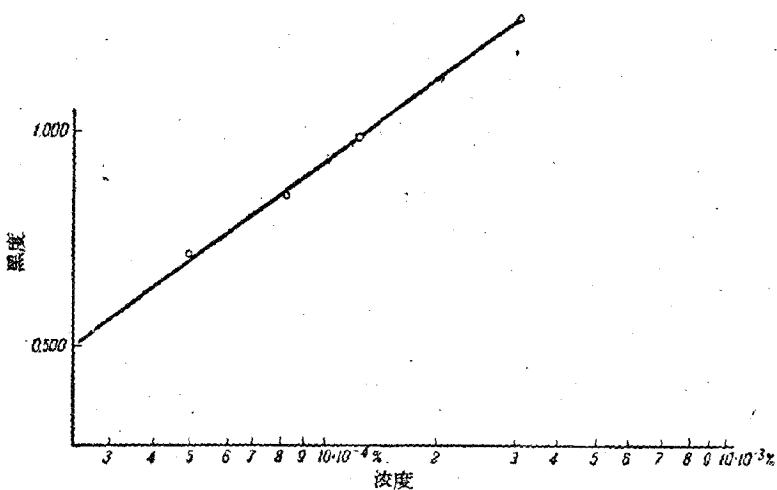


图 8 测定铜的校正曲线